PCT WELTORGANISATION FÜR GEIT Internationales BINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLI

A1



INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEI (51) Internationale Patentkiassifikation 6:

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 96/08337

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

21. Marz 1996 (21,03.96)

(21) Internationales Aktenzeichen:

B23K 1/20, H05K 3/34

PCT/DE95/01209

- (22) Internationales Anmeldedatum: 4. September 1995 (04.09.95)
- (81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

P 44 32 774.9

15. September 1994 (15.09.94) DE

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. [DE/DE]; Leonrodstrasse 54, D-80636 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ZAKEL, Elke [DE/DE]; Buggestrasse 5, D-12163 Berlin (DE).
- (74) Anwalt: TAPPE, Hartmut; Jaeger, Böck & Köster, Egloffsteinstrasse 7, D-97072 Würzburg (DE).
- (54) Title: METHOD OF APPLYING SOLDER TO CONNECTION SURFACES, AND METHOD OF PRODUCING A SOLDER ALLOY
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR BELOTUNG VON ANSCHLUSSFLÄCHEN, SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG **EINER LOTLEGIERUNG**

### (57) Abstract

Described is a method of applying molten solder to connection surfaces on a substrate, the method including the following steps: the substrate, which has a surface which can be wetted with solder or which has at least one area which can be wetted while the rest cannot, is immersed in an organic liquid medium whose boiling point is the same as or above the melting point of the solder, solder is applied to the surface or the area on the substrate where a terminal is to be formed to produce a solder bump, the quantity of solder to be placed on the connection surface being in the liquid medium at least at the moment when it makes contact with the surface and the temperature of the liquid medium being at or above the melting point of the solder.

### (57) Zusammenfassung

Verfahren zur Belotung von Anschlußflächen eines Substrats mit schmelzflüssigem Lot mit den Verfahrensschritten: Einbringung des mit einer mit Lot benetzbaren Oberfläche oder mit einer mindestens einer benetzbaren Teilfläche einer ansonsten nicht-benetzbaren Oberfläche versehenen Substrats in ein flüssiges, organisches Medium, dessen Siedetemperatur gleich oder oberhalb der Schmelztemperatur des Lotes liegt; Aufbringen des Lots auf die als Oberfläche oder Teilfläche ausgebildete Anschlußfläche zur Ausbildung eines Lotbumps, wobei sich die der Anschlußfläche zugeordnete Lotmenge zumindest im Zeitpunkt der Benetzung innerhalb des Mediums befindet, und die Temperatur des Mediums gleich oder oberhalb der Schmelztemperatur des Lots liegt.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Osterreich	GA	Gabon	MR	Mauretanien
AU	Australien	GB	Vereinigtes Königreich	MW	Malawi
BB	Barbados	GE	Georgien	NE	Niger
BE	Belgien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Ungara	NZ	Neusceland
BJ	Benin	IE	Irland	PL	Polen
BR	Brasilien	IT	kalien	PT	Portugal
BY	Belarus	,IP	Japan	RO	Ruminien
CA	Kanada	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KG	Kirgisistan	<b>SD</b> ·	Sudan
CG	Kango	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SI	Slowenien
a	Côte d'Ivoire	KZ	Kasachatan	SK	Slowakei
CM	Kamerun	и	Liechtenstein	SN	Senegal
CN	China	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CS	Tachechoslowskei	LU	Latemburg	TG	Togo
cz	Tachechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadachikiatan
DE	Deutschland	MC	Monaco	17	Trinidad und Tobego
DK	Dinemark	MD	Republik Moldan	UA	Ukraine
ES	Spenien	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
n	Finalend	ML	Mali	UZ	Usbekistan
FR	Prackreich	MN	Mongolei	VN	Vietnam

5 VERFAHREN ZUR BELOTUNG VON ANSCHLUßFLÄCHEN, SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER LOTLEGIERUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Belotung von Anschlußflächen eines Substrats mit schmelzflüssigem Lot, sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Lotlegierung aus 10 mindestens zwei Lotkomponenten.

An die Qualität und Zuverlässigkeit von Lotverbindungen werden nicht zuletzt wegen der zunehmenden Miniaturisierung von elektronischen Bauteilen und der immer höheren Integrationsdichten von ICs ständig steigende Anforderungen gestellt. Die Erfül-

- lung dieser Anforderungen mit den bekannten, industriell anwendbaren Techniken setzt einen erheblichen Aufwand voraus, der sich in entsprechender Weise bei den Herstellungskosten bemerkbar macht. Eine weite Verbreitung hat mittlerweile die Lotpastentechnologie in Verbindung mit dem Reflow-Verfahren
- gefunden. Dabei wird in einem ersten Verfahren pastöses Lotmaterial auf die Anschlußflächen aufgebracht und in einem
  zweiten Verfahren die für die Lötreaktion erforderliche Wärme
  eingebracht. In der Praxis erweist es sich dabei häufig als
  ein großes Problem, die für das Reflow-Verfahren benötigte
- Wärmemenge so gezielt und dosiert einzubringen, daß einerseits ein Lötauftrag mit einem möglichst homogenen Gefüge ausgebildet wird, andererseits das Entstehen irreparabler Schäden innerhalb der elektronischen Bauteile durch Überhitzung vermieden wird.
- 30 Darüber hinaus ist es bei dem bekannten Reflow-Verfahren je nach Höhe der Qualitätsanforderungen, die an eine Lotverbin-

dung gestellt werden, notwendig, das Verfahren in einer inerten Atmosphäre durchzuführen, was dazu führt, daß allein die Kosten, die mit der Bereitstellung entsprechender Betriebseinrichtungen verbunden sind, extrem hoch sind.

5 Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren bereitzustellen, das die Erzeugung qualitativ hochwertiger und zuverlässiger Lötverbindungen mit einem wesentlich geringeren gerätetechnischen Aufwand und einer geringeren Anzahl von Verfahrensschritten ermöglicht und somit eine wesentlich kostengünstigere Herstellung von entsprechenden elektronischen Bauteilen erlaubt.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht die selektive Belo15 tung von Anschlußflächen eines Substrats in einer durch ein
flüssiges, organisches Medium gebildeten Umgebung. Das Substrat kann als beliebiges, mit einer oder mehreren Anschlußflächen versehenes Trägermaterial ausgebildet sein, wie zum
Beispiel Wafer, Leiterplatten, Keramiksubstrate, u.s.w..

- 20 Sowohl der Lotauftrag als auch die Vergütung des Lotauftrags, die ansonsten mit dem bekannten Reflow-Verfahren in einem nachgeordneten Verfahren erreicht wird, erfolgt in einem einzigen Verfahren. Hierbei macht man sich zum einen die vorteilhaften Wirkungen des flüssigen, organischen Mediums zunutze,
- 25 das, wie sich in Versuchen herausgestellt hat, sowohl reduzierend auf die zu benetzende Oberfläche wirkt, als auch die Benetzungsfähigkeit des Lotmaterials erhöht. Zum anderen ermöglicht die Temperierung des Lotmaterials über das flüssige, organische Medium einen gleichmäßigen, gut regelbaren Wärme-
- 30 eintrag in das Lotmaterial. Das Ergebnis ist ein im wesentlichen homogener Gefügeaufbau im Lotauftrag und eine exakt einstellbare Diffusionstiefe zwischen dem Lotauftrag und der Anschlußfläche, um eine Lötverbindung mit den gewünschten Eigenschaften zu erreichen.
- 35 Im Vergleich zu den bekannten Verfahren, die neben der verfahrenstechnischen Aufteilung in ein Lötpastenauftrag und in ein

anschließendes Reflow-Verfahren eine insbesondere in gerätetechnischer Hinsicht komplex aufgebaute Erwärmungseinrichtung zur Regelung der Temperatur während des Reflow-Verfahrens benötigen, kann der Wärmeeintrag beim erfindungsgemäßen Ver-5 fahren neben der Temperierung des Mediums auf einfache Art und Weise durch die Verweilzeit im Medium bestimmt werden. Dabei ist es auch möglich, Überhitzungseffekte dadurch zu vermeiden, daß die Verweildauer in mehrere Phasen aufgeteilt wird, zwischen denen eine Trennung des Mediuums von der mit dem Lotauf-10 trag versehenen Anschlußfläche erfolgt. Hierdurch wird es auch möglich, unterschiedliche Materialien als Lotschichten aufeinander abzuscheiden und geschichtete Lotbumps aufzubauen. Neben der genau einstellbaren, und damit verbesserten Lötverbindungsqualität ermöglicht somit das erfindungsgemäße 15 Verfahren die Durchführung von Belotungen mit einem wesentlich geringeren gerätetechnischen Aufwand.

Die selektive Belotung wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren dadurch ermöglicht, daß die Oberfläche des Substrats in benetzbare und nicht-benetzbare Teilflächen unterteilt ist, 20 wodurch eine Haftung des Lotmaterials nur auf den benetzbaren Flächen erfolgt und ansonsten das Lotmaterial im Medium von den nicht-benetzbaren Teilflächen abperlt. Die jeweilige Benetzungsfähigkeit der Teilflächen läßt sich etwa durch eine entsprechende Oberflächengestaltung einstellen. Beispielsweise 25 kann eine Differenzierung zwischen benetzbaren und nicht-benetzbaren Teilflächen durch einen Lötstoplackauftrag auf die Substratoberfläche unter Freilassung von benetzbaren, metallischen Teiloberflächen erreicht werden. Darüber hinaus stehen dem Fachmann zur Erreichung einer derartigen Differenzierung 30 zwischen benetzbaren und nicht-benetzbaren Teilflächen eine Vielzahl von bekannten Möglichkeiten, wie beispielsweise auch der Maskenauftrag einer Passivierung, zur Verfügung. Hervorzuheben ist in jedem Fall, daß eine insgesamt maskenartige Gestaltung der Substratoberfläche mit sogenannter "Näpfchen-35 bildung", bei der im Bereich der Anschlußflächen diskrete Vertiefungen zur Aufnahme des Lotmaterials geschaffen werden, zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens nicht notwendig ist. Vielmehr macht man sich bei dem erfindungsgemäßen Verfah-

4

ren zunutze, daß sich bei der Benetzung der benetzbaren Teilflächen mit Lotmaterial im Medium aufgrund der Oberflächenspannung des Lotmaterials meniskusartige Erhöhungen ausbilden,
die eine Vertiefung in der Substratoberfläche überflüssig
5 machen.

Bei einer möglichen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird zur Ausbildung des Lotbumps das Lot als Lotsumpf in einem aus dem Medium gebildeten Bad bereitgestellt. Das Aufbringen des Lots auf die Anschlußflächen erfolgt dabei 10 durch ein zumindest teilweises Versenken des Substrats in den Lötsumpf und ein anschließendes Herausheben des Substrats aus dem Lötsumpf. Dabei erfolgt, wie vorstehend bereits erläutert, eine Benetzung der benetzbaren Anschlußflächen, wobei das Lotmaterial von den übrigen nicht-benetzbaren Flächenbereichen 15 der Substratoberfläche beim Entfernen des Substrats aus dem Lotsumpf abperlt. Aufgrund der sich bei der Benetzung der benetzbaren Anschlußflächen ausbildenden Haftkräfte zwischen dem Lot und den Anschlußflächen kann diese Verfahrensvariante mit beliebig orientierten Anschlußflächen, beispielsweise nach 20 oben oder nach unten gerichteten Anschlußflächen, durchgeführt werden. Diese Verfahrensvariante erfordert aufgrund der Kombination eines Mediumbades mit darin enthaltenem Lötsumpf nur einen minimalen Aufwand in gerätetechnischer Hinsicht.

Als vorteilhaft erweist sich auch eine Verfahrensvariante, bei der das Lot als Lotschicht auf einem Lotsieb innerhalb des Mediums und oberhalb des Substrats angeordnet ist. Bei dieser Anordnung erfolgt das Aufbringen des Lots auf die Anschlußflächen durch einen aus Lotpartikeln gebildeten Siebaustrag sedimentartig. Dabei ermöglicht die sedimentartige Abscheidung der Lotpartikel auf den Anschlußflächen auch eine Benetzung von unregelmäßigen, zerklüfteten Oberflächen insbesondere in Vertiefungen der Oberfläche.

Als besonders vorteilhaft bei der selektiven Belotung erweist es sich, wenn das Lot als Lotsäule in einer von einem Lotre-35 servoir gespeisten Kapillare innerhalb des Mediums angeordnet ist, und das Aufbringen des Lots auf die Anschlußflächen durch einen am Kapillarenaustritt gebildeten Meniskus erfolgt. Bei dieser Art der Belotung der Anschlußflächen ist es möglich, durch Regelung des vom Lotreservoir auf die Lotsäule ausgeübten Drucks die Größe des Meniskus zu bestimmen und somit die Größe des Lotauftrags auf den Anschlußflächen. Bei einer gesteuerten Relativbewegung zwischen der Kapillare und der Substratoberfläche läßt sich die Kapillare als "Lotgriffel" verwenden, wodurch es möglich wird, Lotbumps an beliebigen, diskreten Stellen auf der Substratoberfläche auszubilden. Dieses "Lotgriffel"-Verfahren wird besonders einfach realisierbar, wenn das Substrat in einer Ebene quer zur Kapillarenachse bewegt wird.

Eine weitere Lösung der genannten Aufgabenstellung wird durch ein weiteres Verfahren möglich, das eine Alternative zu dem 15 vorstehend erläuterten Verfahren ist. Wie das vorstehend beschriebene Verfahren, macht auch die im folgenden beschriebene Verfahrensalternative von den vorteilhaften Wirkungen Gebrauch, die sich bei Verwendung eines flüssigen, organischen Mediums als Belotungsumgebung ergeben.

- 20 Bei dem weiteren erfindungsgemäßen Verfahren erfolgt im Unterschied zu dem vorstehend beschriebenen Verfahren die Aufbringung eines die Substratfläche im wesentlichen abdeckenden Lötauftrags vor der Einbringung des Substrats in das flüssige organische Medium. Die Einbringung des Substrats erfolgt dann zusammen mit dem Lötauftrag in das Medium, dessen Siedetemperatur oberhalb der Schmelztemperatur des Lotauftrags liegt und das zumindest zeitweise auf eine Temperatur oberhalb der Schmelztemperatur des Lotauftrags aufgeheizt wird.
- Die vorgenannte, erfindungsgemäße Verfahrensalternative bietet 30 die Möglichkeit, als Lotauftrag standardmäßige Lotmaterialien, wie beispielsweise eine Lotpartikelschicht, die vor Einbringung des Substrats in das Medium im wesentlichen flächendeckend auf die Substratoberfläche aufgetragen wird oder eine Lotfolie zu verwenden.
- 35 Neben den vorgenannten, erfindungsgemäßen Verfahrensalternativen läßt sich das erfindungsgemäße Prinzip, bei der Verarbei-

tung von Lotmaterial ein flüssiges, organisches Medium, als Lotumgebung zu verwenden, auch beim Erschmelzen von Lotlegierungen anwenden.

Unter Anwendung des erfindungsgemäßen Grundprinzips ist es

5 möglich, eine Lotlegierung aus mindestens zwei Lotkomponenten
herzustellen, die in ihrer Zusammensetzung genau einstellbar
ist. Hierbei erfolgt die Temperierung eines Bades aus dem organischen Medium, dessen Siedetemperatur oberhalb der Schmelztemperatur der Lotkomponenten liegt, auf eine Temperatur, die

10 gleich oder größer der Schmelztemperatur der höchstschmelzenden Lotkomponente ist. Die Einbringung der Lotkomponenten in
das Medium kann in festem bis schmelzflüssigem Zustand erfolgen.

Wie bei den vorstehend erläuterten, erfindungsgemäßen Belotungsverfahren wird durch das Medium auf einfache Art und
Weise eine inerte Umgebung geschaffen, die ein Umschmelzen der
Lotkomponenten zu einer Legierung in einer reduzierenden Umgebung ermöglicht. Dabei erfolgt der zum Umschmelzen erforderliche Wärmeeintrag über das Medium. Die Zusammensetzung derartig
erschmolzener Legierungen stimmt exakt mit der Zusammensetzung
des in das Mediumbad eingegeben Lotmaterials überein.

Abweichend von den herkömmlichen Legierungsverfahren, wie den galvanischen Verfahren, dem Aufdampfen oder Sputtern ist die endgültige Zusammensetzung der Lötbumps nicht von sich ändern25 den Konvektionsverhältnissen oder unterschiedlichen lokalen Stromdichten abhängig.

Das erfindungsgemäße Umschmelzverfahren ermöglicht somit auf einfache Art und Weise die Ausbildung von binären, ternären oder komplexeren, insbesondere bleifreien Lotlegierungen, die in ihrer Zusammensetzung genau einstellbar sind. Insbesondere bei Temperierung des Mediums auf Siedetemperatur ist sichergestellt, daß im Bad eine homogene Temperaturverteilung herrscht, die zur Ausbildung eines entsprechend feinkörnigen, homogenen Gefüges des Lotlegierung führt. Dabei ist die Siedetemperatur des Bades sehr sicher dadurch einstellbar, daß dem Bad dauernd Energie zugeführt wird, so daß durch eine statio-

näre Verdampfung des Mediums ein selbstbegrenzendes System eingestellt wird.

Unabhängig davon, ob das das den Erfindungen zugrundeliegende, qemeinsame Lösungsprinzip, nämlich die Verwendung eines orga-5 nischen, flüssigen Mediums als Lotumgebung bei der Lotverarbeitung, bei den Belotungsverfahren oder dem vorstehend genannten Umschmelzverfahren Anwendung findet, hat sich in Versuchen besonders die Verwendung von Glyzerin als Medium als vorteilhaft erwiesen. Bei weiteren Versuchen hat die Verarbei-10 tung oder Erzeugung von Zinn-Blei-Lotlegierungen oder Gold-Zinn-Lotlegierungen in Glyzerin als Medium zu besonders guten Ergebnissen geführt. Dies betrifft sowohl eutektische als auch nah-eutektische Legierungen mit einer Schmelztemperatur zwischen 183° Celsius und 290° Celsius, wobei Glyzerin eine Sie-15 detemperatur von ca. 290° Celsius aufweist. Als Medium sind auch andere, flüssige organische Substanzen, wie Mineralöl oder Paraffin einsetzbar. Entscheidend für die Verwendung einer bestimmten Substanz als Medium ist die Tatsache, daß die

Löttemperatur des Mediums gleich oder oberhalb der Schmelztem20 peratur des höchstschmelzenden Lotbestandteils ist. Dementsprechend ist es besonders vorteilhaft, die Paarung von Lotbestandteilen und Medium entsprechend aufeinander abzustimmen.

Nachfolgend werden beispielhafte Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Verfahren zur Belotung von Anschlußflächen anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

- Fig. 1a 1c eine erste Verfahrensvariante zur Belotung von Substrat-Anschlußflächen:
- Fig. 2a 2c eine zweite Verfahrensvariante zur Belotung von Substrat-Anschlußflächen;
- 30 Fig. 3a 3c eine dritte Verfahrensvariante zur Belotung von Substrat-Anschlußflächen;
  - Fig. 4a 4b eine vierte Verfahrensvariante zur Belotung von Substrat-Anschlußflächen;
  - Fig. 5a 5b eine fünfte Verfahrensvariante zur Belotung von

8

Substrat-Anschlußflächen;

Fig. 6 eine mit der vierten Verfahrensvariante hergestellte Lotbump-Verteilung auf einer Substratoberfläche;

Fig. 7 eine Querschnittsdarstellung eines Lotbumps der in Fig.
5 6 dargestellten Lotbump-Verteilung.

Fig. 1a - 1c zeigt in einer beispielhaften Darstellung eine erste Verfahrensvariante, bei der ein Lotsumpf in aus einer Zinn-Blei(SnPb)-Legierung in einem Bad 11 aus Glyzerin ange-ordnet ist. Oberhalb des Lotsumpfs befindet sich im Bad 11 ein Substrat 12, dessen Oberfläche mit einer Vielzahl von benetzbaren Flächen, die im folgenden als Pads 13 bezeichnet werden sollen, versehen ist (Fig. 1a). Das Bad 11 ist auf eine Temperatur oberhalb der Schmelztemperatur des Lotes, die im vorliegenden Fall etwa 183° Celsius beträgt, aufgeheizt.

15 Zur Benetzung der Pads 13 wird das Substrat 12 im Lotsumpf 10 versenkt (Fig. 1b) und anschließend wieder aus dem Lotsumpf 10 herausgehoben (Fig. 1c).

Die Darstellung gemäß Fig. 1c zeigt deutlich, daß nach dem Herausheben des Substrats 12 aus dem Lotsumpf 10 nur auf den 20 Pads 13 ein Lotauftrag zur Ausbildung von Lotbumps 14 verbleibt und von den übrigen Oberflächenbereichen des Substrats 12 das Lot abgeperlt und in den Lotsumpf 10 zurückgelangt ist.

Die Lotbumps 14 weisen eine gleichmäßige Größe und Form auf, die nach Art eines Flüssigkeits-Meniskus ausgebildet ist und 25 im wesentlichen durch die Viskosität des schmelzflüssigen Lotmaterials und dessen Haftung auf den Pads 13 bestimmt ist.

Neben der genannten Zinn-Blei-Legierung sind als weitere Beispiele für mögliche Lotlegierungen Gold-Zinn-, Indium-Zinn-,
Indium-Blei-, Zinn-Silber-Legierungen oder chemisch reine

30 Lote, wie Zinn oder Indium, bei dieser sowie den nachfolgend
beschriebenen Verfahrensvarianten verwendbar.

Die zweite, in den Fig. 2a bis 2c dargestellte Verfahrensvariante weist gegenüber der ersten, in den Fig. 1a bis 1c darge-

stellten Verfahrensvariante lediglich den Unterschied auf, daß das Substrat 12 mit nach unten gerichteten Pads 13 in den Lotsumpf 10 versenkt wird. Die hinsichtlich der Ausbildung der entstehenden Lotbumps 14 erzielten Resultate stimmen im wesentlichen mit den bei Anwendung der ersten Verfahrensvariante erzielten Resultate überein.

Die Fig. 3a bis 3c zeigen eine weitere mögliche, dritte Verfahrensvariante, bei der in dem auf eine Temperatur oberhalb der Schmelztemperatur des höchstschmelzenden Lotbestandteils 10 temperierten Bad 11 auf einem Lotsieb 15 eine Lotschicht 16 angeordnet ist. Durch einen hier nicht näher dargestellten Druckstempel oder einfach durch Schwerkrafteinfluß gelangt ein aus Lotpartikeln 17 gebildeter Siebaustrag durch das Bad 11 auf die Oberfläche eines unterhalb des Lotsiebs 15 im Bad 11 angeordneten Substrats 12 (Fig.3b). Während der aus den Lotpartikeln 17 gebildete Siebaustrag sich durch das Medium auf das Substrat 12 zubewegt, kann dieses in Gegenrichtung bewegt werden oder an Ort und Stelle im Bad 11 verbleiben. In jedem Fall bildet sich durch sedimentartige Ablagerungen der Lotpartikel 17 auf den Pads 13 ein die Lotbumps 14 bildender Lotauftrag aus.

Wenn das Substrat 12 während der Abwärtsbewegung des Siebaustrags nach oben bewegt wird, erfolgt von vornherein eine Abscheidung der Lotpartikel 17 nur im Bereich der Pads 13,

25 wohingegen in den übrigen Bereichen die Lotpartikel 17 quasi von der Oberfläche des Substrats 12 heruntergespült werden.

Wenn das Substrat 12 während der Abwärtsbewegung der Lotpartikel 17 am Boden 18 des Bades 11 verbleibt, bildet sich eine nicht näher dargestellte Schicht aus Lotpartikeln 17 über die 30 gesamte Oberfläche des Substrats 12 aus, wobei eine Ausbildung der Lotbumps 14 nur auf den Pads 13 erfolgt und in den übrigen Oberflächenbereichen die Lotpartikelschicht bei einer Aufwärtsbewegung des Substrats 12 im Bad 11 abgespült werden. In jedem Fall ist das Ergebnis wieder die Ausbildung von 35 meniskusförmigen Lotbumps 14.

Die Fig. 4a und 4b zeigen schließlich eine vierte Variante zur

10

Belotung von Substrat-Anschlußflächen, bei der das Lotmaterial als Lotsäule 19 in einer Kapillare 20 im Bad 11 angeordnet ist. Die Kapillare 20 befindet sich in Fluidverbindung mit einem Lotreservoir 21, dessen Pegel 22 zur Einstellung des Kapillarendrucks veränderbar ist. Je nach Höhe des Kapillarendrucks und der Größe des Kapillarenquerschnitts am Kapillarenaustritt 23 bildet sich dort ein Flüssigkeits-Meniskus 24 aus.

Oberhalb des Kapillarenaustritts 23 befindet sich im temperierten Bad 11 das Substrat 12 mit dem Kapillarenaustritt 23 zugewandten Pads 13. Das Substrat 12 wird von einer in einer Ebene quer zur Längserstreckung der Kapillare 20 und in Längserstreckung der Kapilare 20 bewegbaren Substrathalterung 25 im Bad 11 positioniert. Zur Ausbildung von Lotbumps 14 wird das Substrat 12 mit den Pads 13 mittels der Substrathalterung 25 so an dem am Kapillarenaustritt 23 ausgebildeten Flüssigkeitsmeniskus 24 vorbeibewegt, daß sich eine Benetzung der Pads 13 ergibt.

Wenn die Oberfläche des Substrats 12 ausschließlich der Pads 13 mit einer nicht-benetzbaren Beschichtung oder dergleichen versehen ist, kann das Substrat 12 zur Ausbildung der Lotbumps 14 einfach linear am Flüssigkeitsmeniskus 24 vorbeibewegt werden, wobei eine Benetzung nur auf den benetzbaren Pads 13 erfolgt. Dabei wird der Pegel 22 des Lotreservoirs 21 so nachgeregelt, daß am Kapillarenaustritt 23 für jedes Pad 13 der gewünschte Flüssigkeitsmeniskus 24 zur Verfügung steht.

Das in den Fig. 4a und 4b dargestellte Verfahren bietet darüber hinaus den Vorteil, daß eine selektive Belotung bestimmter
Pads 13 erfolgen kann, indem der linearen, quer zur Längserstreckung der Kapillare 20 gerichteten Bewegung der Sub30 strathalterung 25 eine Hubbewegung überlagert wird, derart,
daß nur eine Benetzung ausgewählter Pads 13 durch den
Flächenmeniskus 24 erfolgt. Die in den Fig. 4a bis 4b dargestellte Kapillare 20 ermöglicht somit eine Art "Lotgriffelfunktion".

35 Die Fig. 5a und 5b zeigen schließlich eine Verfahrensvariante zur Belotung von Substrat-Anschlußflächen, bei der bereits vor

Einbringung des Substrats 12 in das Bad 11 eine im wesentlichen die gesamte Substratoberfläche abdeckende Belegung mit festen Lotpartikeln 26 erfolgt.

Nach Belegung der Oberfläche des Substrats 12 wird dieses zu5 sammen mit den darauf angeordneten Lotpartikeln 26 in das temperierte Bad 11 eingetaucht und verweilt dort, bis sich durch
einen sogenannten "Lot-Reflow" im Bereich der Pads 13 Lotbumps
14 ausbilden, während gleichzeitig in den übrigen Oberflächenbereichen des Substrats 12 ein Abperlen der geschmolzenen Lot10 partikel erfolgt, die sich am Boden 18 des Bads 11 sammeln.

Fig. 6 zeigt in einer Draufsicht die Oberfläche eines Substrats 12 mit einer Lotbump Verteilung 27 aus einzelnen, meniskusartigen Lotbumps 14, die durch Benetzung auf den hier nicht näher dargestellten, bei diesem Beispiel kreisrund ge-15 stalteten Pads ausgebildet sind.

Wie die Querschnittdarstellung von Fig. 7 deutlich macht, sind die Lotbumps 14 kappenartig auf den Pads 13 ausgebildet. Die hier dargestellte Schnittdarstellung zeigt beispielhaft einen Lotbump 14 aus einer Zinn-Blei-Legierung (SnPb 63/37) auf einem Pad 13 aus Nickel. Bei diesem Beispiel besteht das Substrat aus einem Halbleiter und die Pads aus autokatalytisch abgeschiedenem Nickel.

An der Darstellung gemäß Fig. 6, die wie Fig. 7 eine Elektronenmikroskopaufnahme wiedergibt, fällt besonders auf, daß die
25 im Benetzungsverfahren in einer Umgebung aus einem organischen, flüssigen Medium, in diesem Fall Glyzerin, auf die Pads
13 aufgebrachten Lotbumps 14 besonders gleichmäßig ausgebildet
sind.

#### PATENTANSPRÜCHE

- 5 1. Verfahren zur Belotung von Anschlußflächen (13) eines Substrats (12) mit schmelzflüssigem Lot mit den Verfahrensschritten:
- Einbringung des mit einer mit Lot benetzbaren Oberfläche (13) oder mit einer mindestens einer benetzbaren

  Teilfläche einer ansonsten nicht-benetzbaren Oberfläche versehenen Substrats (12) in ein flüssiges, organisches Medium, dessen Siedetemperatur gleich oder oberhalb der Schmelztemperatur des Lotes liegt;
- Aufbringen des Lots auf die als Oberfläche oder Teil
  fläche ausgebildete Anschlußfläche (13) zur Ausbildung
  eines Lotbumps (14), wobei sich die der Anschlußfläche
  zugeordnete Lotmenge zumindest im Zeitpunkt der Benetzung
  innerhalb des Mediums befindet, und die Temperatur des
  Mediums gleich oder oberhalb der Schmelztemperatur des
  Lots liegt.
- Verfahren nach Anspruch 1,
   dadurch gekennzeichnet,
   daß das Lot als Lotsumpf (10) in einem aus dem Medium gebildeten Bad (11) enthalten ist, und das Aufbringen des
   Lots auf die Anschlußfläche(n) durch ein zumindest teilweises Versenken des Substrats (12) in den Lotsumpf (10) und ein anschließendes Entfernen des Substrats (12) aus dem Lotsumpf (10) erfolgt.
  - 3. Verfahren nach Anspruch 1,

WO 96/08337 PCT/DE95/01209

13

5

dadurch gekennzeichnet,
daß das Lot als Lotschicht (16) auf einem Lotsieb (15)
innerhalb des Mediums und oberhalb des Substrats (12) angeordnet ist, und das Aufbringen des Lots auf die Anschlußfläche(n) durch ein aus Lotpartikeln (17) gebildeten Siebaustrag sedimentartig erfolgt.

- Verfahren nach Anspruch 1,
   dadurch gekennzeich net,
   daß das Lot als Lotsäule (19) in einer von einem Lotreservoir (21) gespeisten Kapillare (20) innerhalb des
   Mediums angeordnet ist, und das Aufbringen des Lots auf
   die Anschlußfläche(n) durch einen am Kapillarenaustritt
   (23) gebildeten Flüssigkeitsmeniskus (24) erfolgt.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4,

  15 dadurch gekennzeichnet,

  daß zur Belotung mehrerer Anschlußflächen (13) eines Substrats (12) mit einer Kapillare (20) das Substrat (12) in

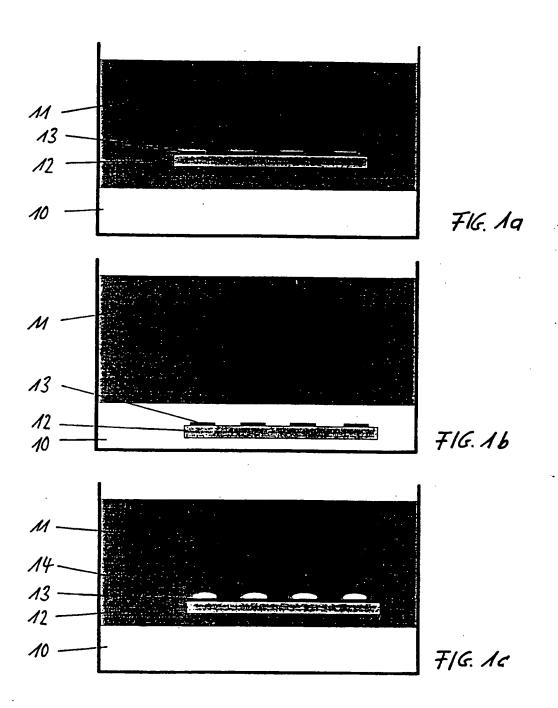
  einer Ebene quer zur Längserstreckung der Kapillare (20)

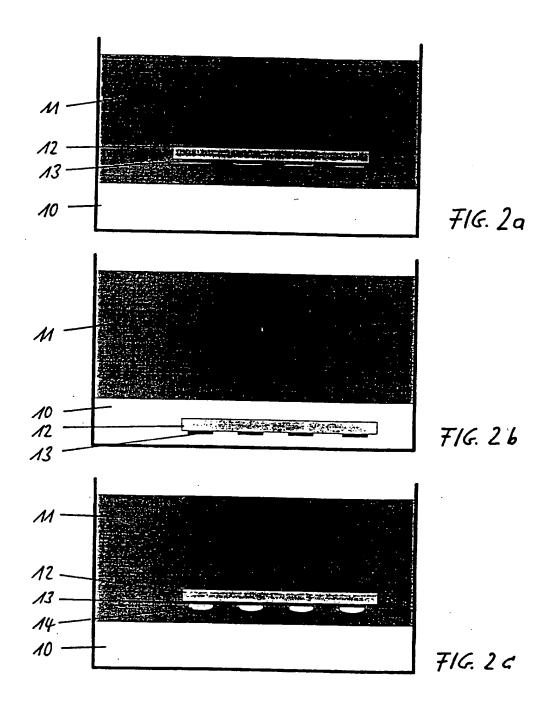
  bewegt wird.
- 20 6. Verfahren zur Belotung von Anschlußflächen (13) eines Substrats (12) mit schmelzflüssigem Lot mit den Verfahrensschritte:
  - Aufbringung eines die Substratfläche im wesentlichen abdeckenden Lotauftrags;
- Einbringung des Substrats (12) zusammen mit dem Lotauftrag in ein flüssiges, organisches Medium, dessen Siedetemperatur gleich oder oberhalb der Schmelztemperatur des
  Lotauftrags liegt, wobei eine Temperierung des Mediums
  auf eine Temperatur gleich oder oberhalb der Schmelztemperatur des Lotauftrags erfolgt.
  - 7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Lotauftrag als Schicht aus festen Lotpartikeln (26) ausgebildet ist.

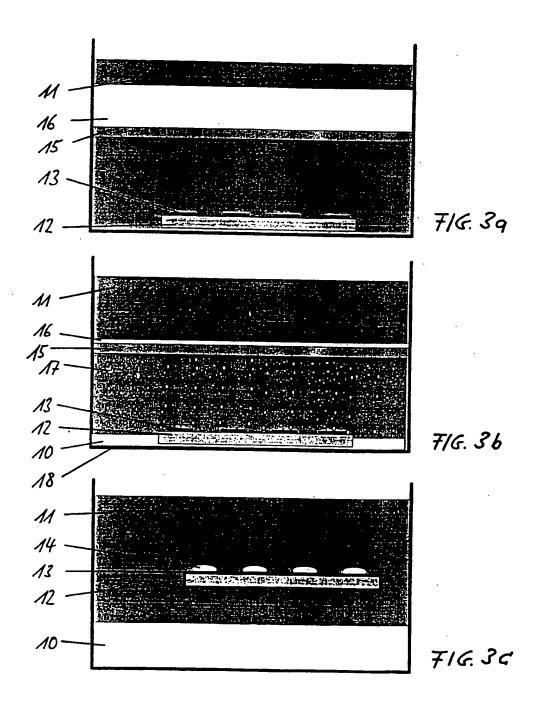
WO 96/08337 PCT/DE95/01209

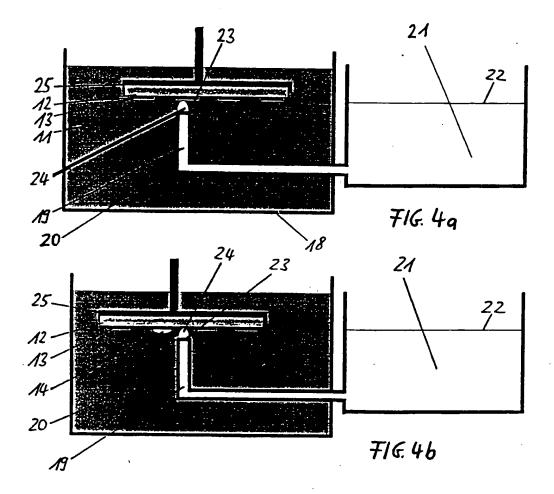
14

- 8. Verfahren nach Anspruch 6,
  dadurch gekennzeichnet,
  daß der Lotauftrag als Lotfolie ausgebildet ist.
- 9. Verfahren zur Herstellung einer Lotlegierung aus mindestenszwei Lotkomponenten mit den Verfahrensschritten:
  - Temperierung eines Bades aus einem organischen Medium, dessen Siedetemperatur gleich oder oberhalb der Schmelztemperatur der höchstschmelzenden Lotkomponente liegt, auf eine Temperatur gleich oder oberhalb dieser Lotschmelztemperatur;
    - Einbringung der Lotkomponenten in festem bis schmelzflüssigem Zustand in das Medium zur Ausbildung der Legierung.
- 10. Verfahren nach Anspruch 9,
   15 dadurch gekennzeichnet,
   daß das Medium zumindest während der Legierungsbildung auf Siedetemperatur gehalten wird.
  - 11. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche,
- 20 dadurch gekennzeichnet, daß als Medium Glyzerin verwendet wird.











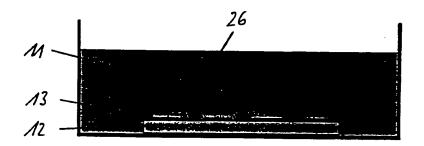
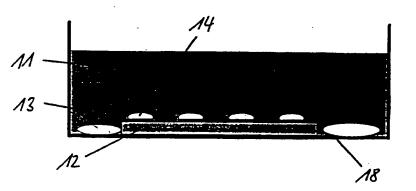
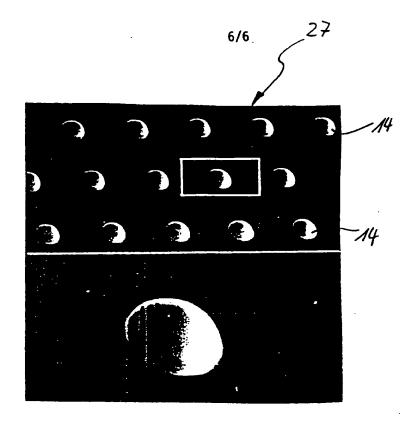


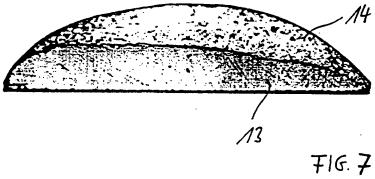
FIG. 5a



71G. 56



71G.6



### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ud Application No PCT/DF 95/01209

		PCT/I	DE 95/01209
A. CLASSI IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER B23K1/20 H05K3/34		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national	dassification and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum do IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by cla B23K H05K	ssilication symbols)	
Documentati	on searched other than minimum documentation to the exten	nt that such documents are included in the	: fields searched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of d	ats base and, where practical, search term	us used)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, or	the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE,A,34 33 844 (MEGATRONICS Co April 1985 see the whole document	ORP.) 11	1,2,4
<b>A</b>	US,A,5 125 560 (DEGANI ET AL.) 1992 see column 1, line 33 - line 4		1,2,6,9, 11
<b>A</b>	WELDING JOURNAL RESEARCH SUPPL vol. 53, no. 7, July 1974 MIAN pages 498-s-509-s, D.SCHOENTHALER 'Solder fusing liquids' see the whole document	MI ( UŠA ),	6,9
		-/	
	•		و چند د
X Furthe	er documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are	: listed in annex.
A' document consider to filing da L' document which is citation of document later that that of the so that of the so	at which may throw doubts on priority claim(s) or cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified) at referring to an oral disclosure, use, exhibition or cans a published prior to the international filing date but in the priority date claimed	To later document published after or priority date and not in concited to understand the princip invention  'X' document of particular relevant cannot be considered novel or involve an inventive step when 'Y' document of particular relevant cannot be considered to involve document is combined with or ments, such combination being in the art.  '&' document member of the same Date of mailing of the international transitions of the international transitional tr	nflict with the application but ole or theory underlying the soc; the claimed invention cannot be considered to a the document is taken alone soc; the claimed invention re an inventive step when the ne or more other such docu- g obvious to a person skilled patent family
	November 1995  illing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer	
	NL - 2220 HV Rijawija Tel. (+31-70) 340-2040, Tr. 31 651 epo nl., Fax: (+31-70) 340-3016	Herbreteau, D	

Form PCT/ISA/218 (second sheet) (July 1992)

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interv al Application No PCT/DE 95/01209

Continue	aon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Ategory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
<b>\</b>	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 16 no. 389 (E-1250) ,19 August 1992 & JP,A,O4 127436 (SHARP CORP.) 28 April 1992, see abstract	2,6	
	EP,A,O 463 297 (ANT NACHRICHTENTECHNIK GMBH) 2 January 1992 see the whole document	1-11	
	WO,A,86 04002 (HUGHES AIRCRAFT CO.) 17 July 1986 see the whole document	1,2,9	
	,		
	·		

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

....formation on patent family members

ual Application No PCT/DE 95/01209

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
DE-A-3433844	11-04-85	US-A- FR-A- GB-A- JP-A-	4563974 2552295 2147234 60092067	14-01-86 22-03-85 09-05-85 23-05-85	
US-A-5125560	30-06-92	EP-A- JP-A-	0541282 5218113	12-05-93 27-08-93	
EP-A-0463297	02-01-92	DE-A- JP-A-	4020048 4233294	02-01-92 21-08-92	
WO-A-8604002	17-07-86	GB-A,B JP-B- JP-T- (	2178990 2040425 62501546	25-02-87 11-09-90 25-06-87	

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ales Aktenzeichen PCT/DE 95/01209

			21/DE 33/	01209
A. KLASS IPK 6	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES B23K1/20 H05K3/34			
Nach der II	nternationalen Patentifiassifikation (IPK) oder nach der nationalen I	Klassifikation und <i>der IPK</i>		
	ERCHIERTE GEBIETE	Camination and our ILK		
	rter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssym	bole )		
IPK 6	B23K H05K			
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüßtoff gehörende Veröffentlichungen,	soweit diese unter die recherch	hierten Gebiete fa	silen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (	Name der Datenbank und ev	ti. verwendete Su	schbegriffe)
	·			
	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	<del> </del>		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Anga	be der in Betracht kommende	n Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE,A,34 33 844 (MEGATRONICS CORP 11.April 1985	.)		1,2,4
	siehe das ganze Dokument			
A	US,A,5 125 560 (DEGANI ET AL.) 30 1992	O.Juni		1,2,6,9, 11
	siehe Spalte 1, Zeile 33 - Zeile Beispiele 1,2	47;		
A	WELDING JOURNAL RESEARCH SUPPLEM Bd. 53, Nr. 7, Juli 1974 MIAMI ( Seiten 498-s-509-s, D.SCHOENTHALER 'Solder fusing w liquids'	USÁ),		6,9
	siehe das ganze Dokument			
		-/		
			-	
	·			
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siche Anhang Paten	temilie	
	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen	T Spitere Veröffentlichung, oder dem Prioritätsdatum	die nach dem in veröffentlicht w	sternationalen Anmeldedatum orden ist und mit der
aber ni	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Ammeldung micht kollidie Erfindung zugrundelieger	ert, sondern nur s	
Anmel	dedatum veröffentlicht worden ist milichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von bes kann allein aufgrund dies	onderer Bedeutus ser Veröffentlich	ng die beanspruchte Erfindung ung nicht als neu oder auf
scheine andere	m zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer n im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden	erfinderischer Titiebeit b	worshand between	et menten
to lice	The second control of the control of	kann nicht als auf erfinde	enscher Tätigkeit	beruhend betrachtet ner oder mehreren anderen
aine Be	ntlichung, die zich auf eine mündliche Offenbarung, mutzung, eme Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	Veröffentlichungen dieser diese Verbindung für ein	r Kategorie in Vo	erbindung gebracht werd und
'P' Veröffe	utlichung die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	'&' Veröffentlichung, die Mit		•
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des intern	ationalen Reche	rchenberichts
29	9.November 1995	27.1	12. 95	
Name und P	ostanschrift der Internationale Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediens	steter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rigwijt Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Herbreteau	ı. D	

ablast PCT/ISA/210 (Biast 2) (Juli 1992)



### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inten sales Aktenzeichen
PCT/DE 95/01209

		PCI/UE 9:	
	mg) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategoric*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kom	menden Teile	Betr. Anspruch Nr.
<b>A</b>	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 16 no. 389 (E-1250) ,19.August 1992 & JP,A,04 127436 (SHARP CORP.) 28.April 1992, siehe Zusammenfassung		2,6
<b>A</b>	EP,A,O 463 297 (ANT NACHRICHTENTECHNIK GMBH) 2.Januar 1992 siehe das ganze Dokument		1-11
<b>A</b>	WO,A,86 04002 (HUGHES AIRCRAFT CO.) 17.Juli 1986 siehe das ganze Dokument 		1,2,9

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichur. die zur selben Patentfamilie gehören

Interr ales Aktenzeichen
PCT/DE 95/01209

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument	Datum der Veröffendichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
DE-A-3433844	11-04-85	US-A- FR-A- GB-A- JP-A-	4563974 2552295 2147234 60092067	14-01-86 22-03-85 09-05-85 23-05-85	
US-A-5125560	30-06-92	EP-A- JP-A-	0541282 5218113	12-05-93 27-08-93	
EP-A-0463297	02-01-92	DE-A- JP-A-	4020048 4233294	02-01-92 21-08-92	
WO-A-8604002	17-07-86	GB-A,B JP-B- JP-T-	2178990 2040425 62501546	25-02-87 11-09-90 25-06-87	

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.